# Lec9: 假设检验

# 张伟平

# 2011年4月11日

假设检验即使用样本对所关心的假设进行推断. 假设检验问题大致分为两大类:

1. 参数型假设检验: 即总体的分布形式已知(如正态、指数、二项分布等),总体分布依赖于未知参数(或参数向量) $\theta$ ,要检验的是有关未知参数的假设. 如 $X \sim N(a, \sigma^2)$ , a未知,检验

2. 非参数型假设检验: 如果总体分布形式未知, 此时就需要有一种与总体分布族的具体数学形式无关的统计方法, 称为非参数方法. 如检验一批数据是否来自某个已知的总体, 就属于这类问题.

# 1 假设检验的若干基本概念

#### 一、检验问题的提法

为了说明假设检验问题的提法,考察下面的例子.

**例5.1.1** 某工厂生产的一大批产品,要卖给商店. 按规定次品率p不得超过0.01,今在其中抽取100件, 经检验有3件次品,问这批产品可否出厂?

关于这个问题, 在我们面前存在两种可能性:

甲: 
$$0 ; 乙:  $0.01 .$$$

我们要通过从这批产品中抽样来决定甲, 乙两种可能性中哪个成立.

这个问题常以下述方式提出: 引进一个"假设"

$$H_0: 0$$

它叫做零假设 (null hypothesis) 或原假设, 有时也简称为假设. 另一个可能是

$$H_1: 0.01$$

叫做对立假设或备择假设(alternative hypothesis).

我们的目的是要通过样本决定接受 $H_0$ , 还是拒绝 $H_0$ . 可以形象地把问题写成

$$H_0: 0$$

注意这个提法中将 $H_0$ 放在中心位置,它是检验的对象.  $H_0$ 和 $H_1$ 的位置不可颠倒. 从这个例子可将假设检验问题一般化,提法如下:

设有参数分布族 $\{F_{\theta}, \theta \in \Theta\}$ ,此处 $\Theta$ 为参数空间.  $X_1, \dots, X_n$ 是从上述分布族中抽取的简单随机样本. 在参数假设检验问题中, 我们感兴趣的是 $\theta$ 是否属于参数空间 $\Theta$ 的某个真子集 $\Theta_0$ ,则命题 $H_0: \theta \in \Theta$ 称为零假设或原假设,其确切含义是: 存在一个 $\theta_0 \in \Theta_0$ 使得X的分布为 $F_{\theta_0}$ . 记 $\Theta_1 = \Theta - \Theta_0$ ,则命题 $H_1: \theta \in \Theta_1$ 称为 $H_0$ 的对立假设或备择假设(在例5.1.1中, $\Theta = (0,1)$ ,  $\Theta_0 = (0,0.01]$ ,  $\Theta_1 = (0.01,1)$ ). 则假设检验问题表为

$$H_0: \theta \in \Theta_0 \longleftrightarrow H_1: \theta \in \Theta_1,$$
 (1.1)

在(5.1.1)式中, 若 $\Theta_0$ 或 $\Theta_1$ 只包含参数空间 $\Theta$ 中的一个点, 则称为简单假设 (simple hypothesis);否则, 称为复合假设 (composite hypothesis). 例如, 样本抽自 $N(a, \sigma_0^2)$ ,  $\sigma_0^2$ 已知, 则参数空间为 $\Theta = \{a: -\infty < a < +\infty\}$ . 令 $H_0: a = a_0 \longleftrightarrow H_1: a \neq a_0$ ,则 $H_0$ 为简单假设,  $H_1$ 为复合假设. 再如, 同上问题, 令 $H_0': a \leq a_0 \longleftrightarrow H_1': a > a_0$ ,则零假设 $H_0'$ 和对立假设 $H_1'$ 皆为复合假设.

# 二、假设检验的依据-小概率原理

在例5.1.1中, 由于这批产品数量很大, 故若记X为抽取的100件产品中的次品数, 则可以近似认为 $X \sim B(100,p)$ . 如果零假设0 是正确的, 则

$$P(X \ge 3) \le 1 - \sum_{i=0}^{2} C_{100}^{i} 0.01^{i} 0.99^{100-i} = 0.079$$

即如果认为这批产品是合格的,则100件产品中有3件次品或者更多次品的可能性只有7.9%,这个概率比较小,按照小概率原理,不大可能在一次实验中就发生,但我们偏偏观测到了.因此有理由怀疑零假设是不正确的.

应用小概率原理只能大体上表达我们对零假设是否成立的大致推断.

#### 三、否定域、检验函数和检验统计量

我们仍通过例子来说明这个概念.

**例5.1.2** 设**X** =  $(X_1, \dots, X_n)$ 为从总体 $X \sim N(a, 1)$ 中抽取的随机样本. 考虑检验问题:

$$H_0: a = a_0 \longleftrightarrow H_1: a \neq a_0,$$
 (1.2)

此处,  $a_0$ 为给定的常数.

这种检验的一种直观上的作法是: 先求a的一个估计量,我们知道 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i$ 是a的一个优良估计. 若 $|\bar{X} - a_0|$ 较大,我们就倾向于否定 $H_0$ ;反之, 如果 $|\bar{X} - a_0|$ 较小, 我们就认为抽样结

果与 $H_0$ 相接近,因而倾向于接受 $H_0$ . 具体地说,我们要确定一个数A,对样本 $X = (X_1, ..., X_n)$ ,算 出 $\bar{X}$ , 当 $|\bar{X} - a_0| > A$ 时就否定 $H_0$ ;当 $|\bar{X} - a_0| \le A$ 时就接受 $H_0$ .我们称

$$D = \{ \mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n) : |\bar{X} - a_0| > A \}$$
 (1.3)

为否定域,或叫做拒绝域 (reject region).即,否定域是由样本空间  $\mathcal{X}$ 中一切使 $|\bar{X}-a_0|>A$ 的 那些样本 $\mathbf{X}=(X_1,\ldots,X_n)$ 构成. 有了否定域,等价于将样本空间  $\mathcal{X}$  分成不相交的两部 分 $\mathcal{X}_1=\mathcal{X}-D$ 和 $\mathcal{X}_2=D$ ,一旦有了样本 $\mathbf{X}$ ,当 $\mathbf{X}\in\mathcal{X}_1$ 时,就接受 $H_0$ ; 当 $\mathbf{X}\in\mathcal{X}_2=D$ 时,就否定 $H_0$ . 我们称 $\mathcal{X}_1$ 为接受域 (acceptance region).只要A定下来了,则否定域(或接受域) 也就确定了. 因此, 在此问题中检验可视为如下的一种法则:

$$T: \left\{ \begin{array}{ll} \exists \ |\bar{X} - a_0| > A \ \mathrm{bf}, & \mathrm{fi} \notin H_0 \\ \exists \ |\bar{X} - a_0| \le A \ \mathrm{bf}, & \mathrm{fi} \notin H_0 \end{array} \right.$$

上式中的T,给定了一种法则,一旦有了样本,我们就可以在接受 $H_0$ 或否定 $H_0$  这两个结论中选择一个. 我们称这样一种法则T为检验问题(1.2)的一个检验.

为了便于数学上处理,我们引入如下检验函数 $\varphi(\mathbf{x})$ 的概念, $\varphi(\mathbf{x})$ 与检验T 是一一对应的.在例5.1.2中

$$\varphi(\mathbf{x}) = \begin{cases} 1 & \stackrel{\text{def}}{=} |\bar{X} - a_0| > A \ \text{Pl} \\ 0 & \stackrel{\text{def}}{=} |\bar{X} - a_0| \le A \ \text{Pl} \end{cases}$$
 (1.4)

我们有如下定义:

**定义5.1.1** 由(5.1.4)给出的检验函数  $\varphi(\mathbf{x})$ 是定义在样本空间  $\mathcal{X}$ 上, 取值于[0,1]的函数. 它表示当有了样本X后,否定 $H_0$ 的概率.

由定义可见,若 $\varphi(\mathbf{x}) = 1$ ,则以概率为1否定 $H_0$ ,当 $\varphi(\mathbf{x}) = 0$ ,则以概率为0否定 $H_0$ (即以概率为1接受 $H_0$ ).若 $\varphi(\mathbf{x})$ 只取0,1这两个值,则这种检验称为非随机化检验 (non-randomized test).此时,否定域也可用检验函数表示如下:  $D = \{\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n) : \varphi(\mathbf{x}) = 1\}$ .

若对某些样本**X**,有0 <  $\varphi$ (**x**) < 1, 则称 $\varphi$ (**x**)为随机化检验 (randomized test). 如在例5.1.1中,设**X** =  $(X_1,\ldots,X_n)$ 为样本,当 $\sum_{i=1}^{100} X_i < c$  时认为这批产品合格,接受 $H_0$ ;当 $\sum_{i=1}^{100} X_i > c$ 时,认为不合格,拒绝 $H_0$ .当 $\sum_{i=1}^{100} X_i = c$ 时,若规定拒绝 $H_0$ ,厂方觉得被拒绝的可能性大了,吃亏了. 反之,若接受 $H_0$ ,买方(商店)接受不合格产品的可能性大了,也觉得吃亏.在双方僵持不下的情况下,下列折中方案是双方都可以接受的:定下一个数0 < r < 1,规定当 $\sum_{i=1}^{100} X_i = c$ 时,以概率为r作一次试验,根据试验结果来决定拒绝还是接受这批产品. 如取r = 1/2,则可通过掷一枚硬币来决定.规定若出现正面则拒绝 $H_0$ ,否则接受 $H_0$ .这样,当出现 $\sum_{i=1}^{100} X_i = c$ ,双方都有1/2的可能,做出对自己不利的决定,双方都觉得合理,可以接受.如果取r = 1/3,试验可以通过在有2个白球和1个黑球的盒子中摸球来决定,若摸到黑球(发生的概率为1/3)则拒绝 $H_0$ ,若摸到白球(发生的概率为2/3)则接受 $H_0$ .这种随机化检验函数可表为

$$\varphi(\mathbf{x}) = \begin{cases}
1 & \ddot{\Xi} \sum_{i=1}^{100} X_i > c \\
r & \ddot{\Xi} \sum_{i=1}^{100} X_i = c \\
0 & \ddot{\Xi} \sum_{i=1}^{100} X_i < c.
\end{cases}$$
(1.5)

在例5.1.2中要确定检验,必须定出(5.1.3)或(5.1.4)式中的A,此处A 称为临界值 (critical value).要定下c的值需要找到检验统计量的分布. 在此例中检验统计量是 $T=\bar{X}$ . 同样在例5.1.1中,检验函数(5.1.5) 中的c称为临界值,检验统计量是 $T=\sum_{i=1}^{100} X_i$ .确定检验统计量的分布是解决假设检验问题的关键. 当检验统计量的精确分布很难找到时, 若其极限分布比较简单,我们可用极限分布代替精确分布,获得假设检验问题的近似解.

# 四、两类错误与功效函数

统计推断是以样本为依据的,由于样本的随机性,我们不能保证统计推断方法的绝对正确性, 而只能以一定的概率去保证这种推断的可靠性.在假设检验问题中可能出现下列两种情形会犯 错误:

决策 假设	拒绝H <sub>0</sub>	接受H <sub>0</sub>
$H_0$ 为真	犯错	不犯错
$H_1$ 为真	不犯错	犯错

- 1. 零假设  $H_0$ 本来是对的, 由于样本的随机性, 样本观察值落入否定域D, 错误地将 $H_0$ 否定了, 称为弃真. 这时犯的错误称为第一类错误 (Type I error).
- 2. 零假设  $H_0$ 本来不对, 由于样本的随机性, 样本观察值落入接受域 $\bar{D}$ , 错误地将 $H_0$ 接受了, 称为取伪. 这时犯的错误称为第二类错误( Type II error).

如在例5.1.1中确定了非随机检验如下:

如果总体的真实次品率为p=0.005<0.01,由于样本的随机性,抽样结果显示 $\sum_{i=1}^{100} X_i=5$ ,即样本落入否定域,这时我们犯第一类错误. 但也有可能总体的真实次品率p=0.03>0.01,由于样本的随机性,抽样结果显示 $\sum_{i=1}^{100} X_i=1$ ,即样本落入了接受域. 这时我们犯第二类错误.

应当注意,在每一具体场合,我们只会犯两类错误中的一个. 当检验确定后,犯两类错误的概率也就确定了. 我们希望犯两类错误的概率越小越好,但这一点很难做到. 在样本大小n固定的前提下,二者不可兼得. 这就如同区间估计问题中可靠度和精度二者不可兼得一样. 那么,怎样去计算犯两类错误的概率呢?为此, 引出功效函数的概念.

**定义5.1.2** 设
$$\varphi(\mathbf{x})$$
是 $H_0: \theta \in \Theta_0 \longleftrightarrow H_1: \theta \in \Theta_1$ 的一个检验函数,则

$$\beta_{\varphi}(\theta) = P_{\theta}\{$$
用检验  $\varphi$  否定了  $H_0\} = E_{\theta}[\varphi(\mathbf{X})], \quad \theta \in \Theta$ 

称为 $\varphi$ 的功效函数 (power function),也称为效函数或势函数.

若 $\varphi(\mathbf{x})$ 为非随机化检验,否定域为D,则

$$\beta_{\varphi}(\theta) = P_{\theta}(\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n) \in D)$$

因此功效函数表示当样本分布参数为 $\theta$ 时,否定 $H_0$ 的概率. 对例5.1.1,当检验函数为随机化检验(1.5)时,利用 $\sum_{i=1}^n X_i \sim b(n,\theta), 0 < \theta < 1$ 可知检的功效函数为

$$\beta_{\varphi}(\theta) = E_{\theta}[\varphi(\mathbf{x})] = P\left(\sum_{i=1}^{n} X_{i} > c\right) + rP\left(\sum_{i=1}^{100} X_{i} = c\right)$$
$$= \sum_{k=c+1}^{100} {100 \choose k} \theta^{k} (1-\theta)^{100-k} + r\binom{100}{c} \theta^{c} (1-\theta)^{100-c}.$$

以下讨论中假定 $\varphi(\mathbf{x})$ 皆为非随机化的检验函数,除非特别申明,不认为 $\varphi(\mathbf{x})$ 为随机化检验函数.

知道了检验 $\varphi(\mathbf{x})$ 的功效函数后,就可以计算犯两类错误的概率. 若以 $\alpha_{\varphi}^*(\theta)$  和 $\beta_{\varphi}^*(\theta)$ 分别记犯第一、二类错误的概率,则犯第一类错误的概率可表示为

$$\alpha_{\varphi}^{*}(\theta) = \begin{cases} \beta_{\varphi}(\theta) & \stackrel{\text{def}}{=} \theta \in \Theta_{0} \\ 0 & \stackrel{\text{def}}{=} \theta \in \Theta_{1}, \end{cases}$$

犯第二类错误的概率可表示为

$$\beta_{\varphi}^{*}(\theta) = \begin{cases} 0 & \text{if } \theta \in \Theta_{0} \\ 1 - \beta_{\varphi}(\theta) & \text{if } \theta \in \Theta_{1}. \end{cases}$$

还需要说明的一点是:如前所述,犯两类错误的概率完全由功效函数决定,从这一点上看,如果两个检验有同一功效函数,则此两检验在性质上也完全相同.

# 四、检验水平和控制犯第一类错误概率的原则

前面说过,我们希望一个检验犯两类错误的概率都很小,但除极例外情形,一般说来在固定样本大小时对任何检验都办不到. 例如,要使犯第一类错误的概率减小,就要缩小拒绝域,使接受域增大,这必然导致犯第二类错误概率增大,反之亦然. 因此, Neyman-Pearson提出了一条原则,就是限制犯第一类错误概率的原则. 即在保证犯第一类错误的概率不超过指定数值 $\alpha$  ( $0<\alpha<1$ ,通常取较小的数)的检验中,寻找犯第二类错误概率尽可能小的检验. 若记

$$S_{\alpha} = \{ \varphi : \alpha_{\varphi}^*(\theta) = \beta_{\varphi}(\theta) \le \alpha, \ \stackrel{\text{def}}{=} \theta \in \Theta_0 \},$$

 $S_{\alpha}$ 表示由所有犯第一类错误的概率都不超过 $\alpha$ 的检验函数构成的类. 我们只考虑 $S_{\alpha}$ 中的检验. 在 $S_{\alpha}$ 中挑选"犯第二类错误的概率尽可能小的检验",这种法则称为控制犯第一类错误概率的法则.

根据Neyman-Pearson原则, 在原假设 $H_0$ 为真时, 我们作出错误决定(即否定 $H_0$ ) 的 概率受到了控制. 这表明, 原假设 $H_0$ 受到保护, 不致于轻易被否定. 所以在具体问题中, 我们往往将有把握、不能轻易否定的命题作为原假设 $H_0$ , 而把没有把握的、不能轻易肯定的命题作为对立假设. 因此原假设 $H_0$ 和对立假设 $H_1$ 的地位是不平等的, 不能相互调换.

与犯第一类错误概率相联系的另一个概念是检验水平, 其定义如下:

**定义5.1.3** 设 $\varphi$ 是(1.1)的一个检验, 而 $0 \le \alpha \le 1$ . 如果 $\varphi$ 犯第一类错误的概率总不超过 $\alpha$  (或等价地说, 若 $\varphi$ 满足:  $\beta_{\varphi}(\theta) \le \alpha$ ,对一切 $\theta \in \Theta_0$ ),则称 $\alpha$ 是检验 $\varphi$ 的一个水平,而 $\varphi$ 称为显著性水平为 $\alpha$ 的检验,简称水平为 $\alpha$ 的检验.

按这一定义,检验的水平不唯一.若 $\alpha$ 为检验 $\varphi$ 的水平, 而 $\alpha < \alpha' < 1$ ,则 $\alpha'$ 也是检验 $\varphi$ 的水平. 为避免这一问题, 有时称一个检验的最小水平为其真实水平. 也就是

检验
$$\varphi$$
的真实水平 =  $sup\{\beta_{\varphi}(\theta), \theta \in \Theta_0\}$  (1.6)

至于水平的选择,习惯上把 $\alpha$ 取得比较小且标准化,如 $\alpha = 0.01, 0.05, 0.10$ 等. 标准化是为了方便造表.

水平的选取,对检验的性质有很大影响.不难了解,如果水平选得很低,那么我们容许犯第一类错误的概率很小,而为了达到这一点势必大大缩小否定域,而这样就增加了犯第二类错误的可能性.反之,若水平选得高,则否定域扩大,使接受域缩小,从而犯第二类错误的概率相应的将降低.这样看来,水平的选择不是一个数学问题,而是一个必须从实际角度来考虑的问题.一般说来有以下几个因素影响水平的选定.

- 1. 当一个检验涉及两方利益时, 水平的选定常是双方协议的结果. 以例5.1.1为例,商店向工厂进货, 检验其次品率是否超过0.01,若水平选的低,则可能有较多的次品被商店接受;反之,若水平定的高,则将有较多的合格品被商店拒收. 因此水平定的大小涉及商店和工厂双方利益,应由双方商定. 如前所述,有时还要采取随机化的方法,使双方利益达到平衡.
- 2. 两种错误的后果一般在性质上有很大的不同. 如果第一类错误的后果在性质上很严重, 我们就力求在合理的范围内尽量减少犯这种错误的可能性,这时相应的水平就取得更低一些. 例如,制药厂要生产一种新药代替旧药治疗某种疾病, 安排了一些试验,要对新旧药物疗效作出检验. 由于旧药已经长期临床使用,有一定的疗效. 新药尚未经长期临床使用,一旦效果不好时,将危及病人的生命安全, 造成的后果会很严重. 所以在进行检验时, 将原假设 $H_0$ 设为"旧药不比新药差",且使检验水平 $\alpha$ 定得更小一些, 这样使 $H_0$ 被否定的可能性大大减小了. 这样就保证了: "原假设被否定、新药被接受的检验"将是非常严格的.
- 3. 一般说来,试验者在试验前对问题的情况总不是一无所知的. 他对问题的了解使他对零假设是否能成立就有了一定的看法,这种看法可能影响到他对水平的选择. 比方说一个物理学家根据某种理论推定随机变量 X 应有分布 F, 而他打算将这一理论付诸检验. 很明显,如果他对这一理论很有信心,他将非常倾向于认为假设能成立,这时只有很有力的证据才可能使他认为这假设不对. 相应地,他将把检验水平取得低一些.

在实际问题中,零假设被否定,常常意味着推翻一种理论或用新方法来代替一直使用的标准方法.在大多数情况下,人们希望这样做时有相当大的根据.从这里可以看到,Neyman-Pearson控制犯第一类错误的原则,在零假设的选择中有很大的实际意义,而决不单纯是一数学问题.同时,也进一步理解了在假设检验问题中,零假设处在突出地位的原因.

最后要说明的一点是:若水平 $\alpha$ 很小,原假设 $H_0$ 不会轻易被否定. 如果样本观察值落入了否定域,我们做出"否定原假设 $H_0$ "的结论就比较可靠(因为,此时我们只会犯第一类错误,且其概率很小). 反之,当 $\alpha$ 很小时,如果样本观察值落入接受域,我们做出"接受原假设 $H_0$ "的结论未必可靠. 这只能表明:在所选定的水平下没有充分根据认为 $H_0$ 不成立,决不意味着有充分根据说明它正确(因为此时我们只会犯第二类错误,但其概率可能很大).

# 五、求解假设检验问题的一般步骤

- 1. 根据问题的要求提出零假设 $H_0$ 和备择假设 $H_1$ ;
- 2. 导出否定域的形式, 确定检验统计 $T(\mathbf{X})$ , 其中临界值A待定.
- 3. 选取适当水平, 利用检验统计量的分布求出临界值A.
- 4. 由样本**X**算出检验统计量 $T(\mathbf{X})$ 的具体值,代入到否定域中,与临界值相比较,作出接受或者拒绝原假设 $H_0$ 的结论.

# 2 正态总体参数的假设检验

正态分布是最常见的分布,关于它的参数的假设检验是实际中常遇到的问题,因此也是最重要的一类检验问题.本节将分下列几种情况来讨论正态总体参数的直观检验方法:单个正态总体均值和方差的检验;两个正态总体均值差和方差比的检验;极限分布为正态分布的有关大样本检验.

在讨论正态分布总体参数的假设检验问题时, §2.4中的定理2.2.3和推论2.4.2-推论2.4.5在求检验统计量的分布中起到十分重要的作用.

#### 一、单个正态总体均值的检验

设 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ 为从正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 中抽取的简单随机样本, 给定检验水平 $\alpha$ , 求下列三类检验问题:

- (1)  $H_0: \mu = \mu_0 \longleftrightarrow H_1: \mu \neq \mu_0;$
- (2)  $H'_0: \mu \leq \mu_0 \longleftrightarrow H'_1: \mu > \mu_0$ ;
- (3)  $H_0'': \mu \ge \mu_0 \longleftrightarrow H_1'': \mu < \mu_0;$

其中 $\mu_0$ 和检验水平 $\alpha$ 给定.

我们称检验问题(1)为双边检验 (two-side test), 称检验问题(2)和(3)为单边检验 (one-side test).

单个正态总体方差未知时的检验问题要比方差已知情况更常见,我们将重点讨论这一情形. 关于均值已知时的检验方法,我们将在后面给一个说明.

首先考虑检验问题(1),即

$$H_0: \mu = \mu_0 \longleftrightarrow H_1: \mu \neq \mu_0$$

我们用直观方法构造检验的否定域. 我们知道 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i$  是 $\mu$ 的无偏估计, 且具有良好性质. 直观上看 $|\bar{X} - \mu_0|$ 越大,  $H_0$ 越不象成立. 因此检验的否定域可取如下形式:  $\{\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n) : |\bar{X} - \mu_0| > A\}$ , A待定. 当 $\sigma^2$ 未知时, 由推论2.4.2可知,在 $\mu = \mu_0$ 条件下,

$$T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{S} \sim t_{n-1}.$$
 (2.1)

因此取 $T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{S}$ 作为检验统计量,则否定域的等价形式可取为

$$\{(X_1,\ldots,X_n): |T|>c\}, c$$
 待定.

由检验水平为 $\alpha$ ,可知

$$P(|T| > c | H_0) = P(|\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)/S| > c | H_0) = \alpha,$$

故得 $c = t_{n-1}(\alpha/2)$ .因此由否定域

$$D_1 = \{ (X_1, \dots, X_n) : |\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)/S| > t_{n-1}(\alpha/2) \}$$
(2.2)

确定的检验为检验问题(1)的水平为 $\alpha$ 的检验.

对检验问题(2), 取 $T = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)/S$ 作为检验统计量,因此直观上否定域的形式为

$$\{(X_1,\ldots,X_n): T>c\}, c$$
 待定.

为使检验(2')具有水平 $\alpha$ ., 即要求

$$P(T > c \mid H_0') = P(\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)/S > c \mid \mu \le \mu_0) \le \alpha,$$
 (2.3)

注意到

$$P\left(\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)/S > c \mid \mu \le \mu_0\right) = P\left(\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)/S > c + \frac{\sqrt{n}(\mu_0 - \mu)}{S} \mid \mu \le \mu_0\right)$$

$$\le P\left(\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)/S > c, \mid \mu \le \mu_0\right)$$

因此只需 $P\left(\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)/S>c, \mid \mu\leq\mu_0\right)=\alpha$ 则式(2.3)成立. 所以 $c=t_{n-1}(\alpha)$ .故检验问题(2')的水平为 $\alpha$ 的检验的否定域是

$$D_2^* = \{ (X_1, \dots, X_n) : T = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)/S > t_{n-1}(\alpha) \}.$$
 (2.4)

类似方法可得检验问题(3)的水平为α的检验的否定域。

$$D_3 = \{(X_1, \dots, X_n) : \sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)/S < -t_{n-1}(\alpha)\}$$

这种基于检验统计量服从t分布的检验方法称为一样本t检验、T称为一样本t检验统计量、

**注5.2.1** 方差已知时正态总体均值的检验方法作如下说明: 在 $N(\mu, \sigma^2)$ 中, 当 $\sigma^2$ 已知, 且 $H_0$ 成立, 即 $\mu = \mu_0$ 时有

$$U = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)/\sigma \sim N(0, 1) \tag{2.5}$$

因此取 $U=\sqrt{n}(\bar{X}-\mu_0)/\sigma$  作为检验统计量, 用完全与方差 $\sigma^2$ 未知情形相同的方法(所不同的就是用检验统计量U 代替那儿的检验统计量T) 可得检验问题(1)-(3)的水平为 $\alpha$ 的检验的否定域. 否定域中的临界值将 $t_{n-1}$ 分位数改成相应的标准正态分布的分位数. 详细结果见表5.2.1.

这种基于检验统计量服从N(0,1)分布的检验方法称为一样本U检验.

表5.2.1 单个正态总体均值的假设检验

-				<u> </u>
	$H_0$	$H_1$	检验统计量及其分布	否定域
$\sigma^2$	$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$U = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)/\sigma$	$ U  > u_{\alpha/2}$
己	$\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$U \mu = \mu_0 \sim N(0,1)$	$U > u_{\alpha}$
知	$\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$		$U < -u_{\alpha}$
$\sigma^2$	$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$T = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)/s$	$ T  > t_{n-1}(\alpha/2)$
未	$\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$T \mu = \mu_0 \sim t_{n-1}$	$T > t_{n-1}(\alpha)$
知	$\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$		$T < -t_{n-1}(\alpha)$

**例5.2.1** 食品厂用自动装罐机装罐头食品,每罐标准重量为500克,每天开工需检查机器的工作状况. 今抽得10罐,测得其重量(单位:克)

假定罐头重量X服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ,已知 $\sigma = 6.5$ ,问机器是否工作正常?(取检验水平 $\alpha = 0.05$ )

#### 解 检验问题为

$$H_0: \mu = 500 \longleftrightarrow H_1: \mu \neq 500$$

本题中 $\sigma^2$ 已知,故否定域由表5.2.1中第一行给出,即

$$D = \left\{ (X_1, \dots, X_n) : \left| \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma} \right| > \mu_{\frac{\alpha}{2}} \right\}$$

其中n=10,  $\alpha=0.05$ ,查表得 $u_{0.025}=1.96$ ,由样本算得 $\bar{X}=502$ ,因此

$$|U| = \left| \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma} \right| = \left| \frac{\sqrt{10}(502 - 500)}{6.5} \right| = 0.973 < 1.96$$

所以在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下认为没有足够理由说明自动装罐机工作不正常,故接受 $H_0$ .

**例5.2.2** 某砖厂所生产的地砖的抗断强度X服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ , 今从该厂生产的地砖中随机抽取6块测得抗断强度如下(单位: $kg/cm^2$ )

问这一批地砖的抗断强度可否认为不低于 $32.50 \, kg/cm^2$ ? (取检验水平 $\alpha = 0.05$ )

## 解 检验问题为

$$H_0: \mu > 32.50 \longleftrightarrow H_1: \mu < 32.50$$

本题中 $\sigma^2$ 未知,故采用t检验法,否定域由表5.2.1中最后一行给出,即

$$D = \{ (X_1, \dots, X_n) : \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{S} < -t_{n-1}(\alpha) \},$$

其中n=6,  $\alpha=0.05$ ,查表得 $t_5(0.05)=2.015$ ,由数据算得 $\bar{X}=31.13$ , S=1.123,因此有

$$T = \frac{\sqrt{6}(31.13 - 32.50)}{1.123} = -3.36 < -2.015$$

故否定 $H_0$ ,即认为地砖强度达不到 $32.50 \, kg/cm^2$ .

# 二、单个正态总体方差的检验

设 $X_1, \ldots, X_n$ 为自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 中抽取的简单随机样本,本段要讨论下列三类检验问题:

- (4)  $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \longleftrightarrow H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2;$
- (5)  $H'_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2 \longleftrightarrow H'_1: \sigma^2 > \sigma_0^2;$
- (6)  $H_0'': \sigma^2 \geq \sigma_0^2 \longleftrightarrow H_1'': \sigma^2 < \sigma_0^2$ ;

其中 $\sigma_0^2$ 和检验水平 $\alpha$ 给定.

我们将重点讨论,均值未知时单个正态总体时方差的检验方法. 当均值已知时如何处理,我们将在后面给一个说明. 首先考虑检验问题(4),即

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \longleftrightarrow H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

由于均值 $\mu$ 未知,我们知道 $S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n(X_i-\bar{X})^2$ 是 $\sigma^2$ 的一个无偏估计,且具有良好性质. 直观上看 $S^2/\sigma_0^2$ 太小或者 $S^2/\sigma_0^2$ 太大时, $H_0$ 不象成立. 因此检验的否定域可取如下形式:  $\{(X_1,\ldots,X_n):S^2/\sigma_0^2< A_1$  或  $S^2/\sigma_0^2>A_2\}$ , $A_1$ , $A_2$  待定. 在给定 $\sigma^2=\sigma_0^2$ 的条件下,由定理2.2.3可知

$$(n-1)S^2/\sigma_0^2 \sim \chi_{n-1}^2. \tag{2.6}$$

故取检验统计量为 $\chi^2 = (n-1)S^2/\sigma_0^2$ . 因此, 否定域的等价形式可取为

$$D = \{(X_1, \dots, X_n) : (n-1)S^2/\sigma_0^2 < c_1 \not \exists (n-1)S^2/\sigma_0^2 > c_2\}$$

记 $\theta = (\mu, \sigma^2)$ ,为了确定 $c_1, c_2$ ,令

$$\alpha = P_{\theta} \left( (n-1)S^2 / \sigma_0^2 < c_1 \not \exists (n-1)S^2 / \sigma_0^2 > c_2 | H_0 \right)$$

满足上式的 $c_1$ ,  $c_2$ 的对子有很多,存在一对 $c_1$ ,  $c_2$ 是最优的,但计算较复杂,且使用不方便. 确定 $c_1$ ,  $c_2$ 的一个简单实用的方法是:令

$$P_{\theta}((n-1)S^2/\sigma_0^2 < c_1|H_0) = \alpha/2, \qquad P_{\theta}((n-1)S^2/\sigma_0^2 > c_2|H_0) = \alpha/2$$

由上述两式和(2.6)易知临界值 $c_1 = \chi^2_{n-1}(1-\alpha/2), c_2 = \chi^2_{n-1}(\alpha/2)$ .所以检验问题(4)的水平为 $\alpha$ 的接受域为

$$\bar{D}_4 = \left\{ (X_1, \dots, X_n) : \chi_{n-1}^2 (1 - \alpha/2) \le (n-1)S^2 / \sigma_0^2 \le \chi_{n-1}^2 (\alpha/2) \right\}$$

此接受域的表达式比否定域简单,使用上也方便,故此处采用接受域代替否定域.

用完全类似于(一) 中求检验问题(2)、(3)的方法可分别求得检验问题(5)和(6)的水平为 $\alpha$ 的 否定域如下:

$$D_5 = \{(X_1, \dots, X_n) : (n-1)S^2/\sigma_0^2 > \chi_{n-1}^2(\alpha)\},$$
  

$$D_6 = \{(X_1, \dots, X_n) : (n-1)S^2/\sigma_0^2 < \chi_{n-1}^2(1-\alpha)\}.$$

**注5.2.2** 当均值 $\mu$ 已知时,方差 $\sigma^2$ 的检验方法简述如下:当 $\mu$ 已知时, $\sigma^2$ 的一个具有良好性质的无偏估计是 $S_*^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ .当 $\sigma^2 = \sigma_0^2$ 时,由推论2.4.1 可知

$$nS_*^2/\sigma_0^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2/\sigma_0^2 \sim \chi_n^2.$$
 (2.7)

因此取检验统计量为 $\chi_*^2 = nS_*^2/\sigma_0^2$ ,用它代替 $\chi^2 = (n-1)S^2/\sigma_0^2$ .采用完全类似于前面 $\mu$ 未知情形的讨论方法,可得检验问题(4)-(6)的水平为 $\alpha$ 的否定域,仅注意在否定域中将确定临界值的 $\chi^2$ 分布的自由度由n-1改成n即可.详细结果见表5.2.2.

这种基于检验统计量服从一定自由度的 $\chi^2$ 分布的检验方法称为 $\chi^2$ 检验.

#### 表5.2.2 单个正态总体方差的假设检验

	$H_0$	$H_1$	检验统计量	否定域
			及其分布	
$\mu$	$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi_*^2 = ns_*^2/\sigma_0^2$	$nS_*^2/\sigma_0^2 < \chi_n^2(1-\alpha/2)$
己				或 $nS_*^2/\sigma_0^2 > \chi_n^2(\alpha/2)$
知	$\sigma^2 \le \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$	$\chi_*^2   \sigma_0^2 \sim \chi_n^2$	$nS_*^2/\sigma_0^2 > \chi_n^2(\alpha)$
	$\sigma^2 \ge \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$		$nS_*^2/\sigma_0^2 < \chi_n^2(1-\alpha)$
$\mu$	$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2  eq \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$	$(n-1)S^2/\sigma_0^2 < \chi_{n-1}^2(1-\alpha/2)$
未				或 $(n-1)S^2/\sigma_0^2 > \chi_{n-1}^2(\alpha/2)$
知	$\sigma^2 \le \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$	$\chi^2  \sigma_0^2 \sim \chi_{n-1}^2$	$(n-1)S^2/\sigma_0^2 > \chi_{n-1}^2(\alpha)$
	$\sigma^2 \ge \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$		$(n-1)S^2/\sigma_0^2 < \chi_{n-1}^2(1-\alpha)$

**例5.2.3** 某工厂生产的一种细纱支数服从正态分布,其总体标准差为1.2. 现从某日生产的一批产品中抽取16缕进行支数测量,测得样本标准差为2.1,问纱的均匀度是否变劣?( $\alpha = 0.05$ )

## 解 检验问题为

$$H_0: \sigma^2 = 1.44 \longleftrightarrow H_1: \sigma^2 \neq 1.44.$$

检验的接受域为

$$D = \{(X_1, \dots, X_n) : \chi_{n-1}^2 (1 - \alpha/2) < (n-1)S^2 / \sigma_0^2 < \chi_{n-1}^2 (\alpha/2)\}$$

此处 $n=16,~\alpha=0.05$ .查表得到 $\chi^2_{15}(0.975)=6.262,~\chi^2_{15}(0.025)=27.488.$  由已知数据算得 $S^2=2.1^2=4.41,~\sigma^2_0=1.2^2=1.44$ .因此有

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = \frac{15 \times 4.41}{1.44} = 45.94 > 27.488.$$

故否定 $H_0$ ,即认为棉纱的均匀度变劣

## 三、两个正态总体均值差的检验

设 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_m)$ 为自正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$  中抽取的简单随机样本,  $\mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_n)$ 为自正态总体 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$  中抽取的简单随机样本, 且合样本 $X_1, \dots, X_m; Y_1, \dots, Y_n$ 独立. 本段要讨论下列三类检验问题:

- (7)  $H_0: \mu_2 \mu_1 = \mu_0 \longleftrightarrow H_1: \mu_2 \mu_1 \neq \mu_0;$
- (8)  $H'_0: \mu_2 \mu_1 \leq \mu_0 \longleftrightarrow H'_1: \mu_2 \mu_1 > \mu_0;$
- (9)  $H_0'': \mu_2 \mu_1 \ge \mu_0 \longleftrightarrow H_1'': \mu_2 \mu_1 < \mu_0;$

其中 $\mu_0$ 和检验水平 $\alpha$ 给定.

以上假设检验问题与求均值差的置信区间的Behrens-Fisher问题 (见§4.2,三) 一样,除了它的几种特殊情形已获得圆满解决外,一般情况至今尚没有得到简单、精确的解法.下面分几种情况分别讨论.

## 1. 当 $\sigma_1^2$ 和 $\sigma_2^2$ 已知时,均值差的检验问题

首先考虑单边检验问题(7),即

$$H_0: \mu_2 - \mu_1 \leq \mu_0 \longleftrightarrow H_1: \mu_2 - \mu_1 > \mu_0$$

由于 $\bar{Y} - \bar{X}$ 是 $\mu_2 - \mu_1$ 的一个无偏估计,且具有良好性质.直观上看 $|\bar{Y} - \bar{X} - \mu_0|$ 越大时, $H_0$ 越不象成立,故否定域可取如下形式 $\{(X_1,\ldots,X_m;Y_1,\ldots,Y_n):|\bar{Y} - \bar{X} - \mu_0| > A\}$ , A待定.由于 $\bar{Y} - \bar{X} \sim N(\mu_2 - \mu_1,\sqrt{\sigma_1^2/m + \sigma_2^2/n})$ ,故当 $\mu_2 - \mu_1 = \mu_0$ 时有

$$U = \frac{\bar{Y} - \bar{X} - \mu_0}{\sqrt{\sigma_1^2/m + \sigma_2^2/n}} \sim N(0, 1). \tag{2.8}$$

因此, 取检验统计量为 $U = (\bar{Y} - \bar{X} - \mu_0) / \sqrt{\sigma_1^2 / m + \sigma_2^2 / n}$ , 则否定域等价形式为

$$\left\{ (X_1, \dots, X_m; Y_1, \dots, Y_n) : \left| \frac{\bar{Y} - \bar{X} - \mu_0}{\sqrt{\sigma_1^2/m + \sigma_2^2/n}} \right| > c \right\}, \ c \stackrel{\text{deg}}{:}$$

记 $\theta = \mu_2 - \mu_1$ , 为确定c,令

$$\alpha = P_{\theta}(|U| > c|H_0) = P\left(\left|\frac{\bar{Y} - \bar{X} - \mu_0}{\sqrt{\sigma_1^2/m} + \sigma_2^2/n}\right| > c|H_0\right) = 2 - 2\Phi(c)$$

由此可确定临界值 $c=u_{\alpha/2}$ .因此检验问题(3)的水平为 $\alpha$ 的检验否定域为

$$D_7 = \left\{ (X_1, \dots, X_m; Y_1, \dots, Y_n) : \left| \frac{\bar{Y} - \bar{X} - \mu_0}{\sqrt{\sigma_1^2 / m + \sigma_2^2 / n}} \right| > u_{\alpha/2} \right\},\,$$

完全类似(一)中的求检验问题(2)、(3)方法, 可得检验问题(8)、(9)的水平为 $\alpha$ 的检验的否定域为

$$D_8 = \left\{ (X_1, \dots, X_m; Y_1, \dots, Y_n) : \frac{\bar{Y} - \bar{X} - \mu_0}{\sqrt{\sigma_1^2 / m + \sigma_2^2 / n}} > u_\alpha \right\}$$

$$D_9 = \left\{ (X_1, \dots, X_m; Y_1, \dots, Y_n) : \frac{\bar{Y} - \bar{X} - \mu_0}{\sqrt{\sigma_1^2 / m + \sigma_2^2 / n}} < -u_\alpha \right\}$$

这种基于由(2.8)给出的检验统计量U的检验方法,称为两样本U检验.

# 2. 当 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知时,均值差的检验

$$U = \frac{\bar{Y} - \bar{X} - \mu_0}{\sqrt{\sigma^2/m + \sigma^2/n}} = \frac{\bar{Y} - \bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{\frac{mn}{m+n}}.$$
 (2.9)

而在 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知时,上述表达式中的 $\sigma^2$ 常用

$$S_w^2 = \frac{1}{n+m-2} \left( (m-1)S_1^2 + (n-1)S_2^2 \right)$$

$$= \frac{1}{n+m-2} \left( \sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{j=1}^n (Y_j - \bar{Y})^2 \right)$$
(2.10)

来估计, 其中

$$S_1^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2, \qquad S_2^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (Y_j - \bar{Y})^2$$

分别为样本 $X_1, \ldots, X_m$ 和 $Y_1, \ldots, Y_n$ 的样本方差. 当 $\mu_2 - \mu_1 = \mu_0$ 时,将公式(2.9)中的 $\sigma$ 用(2.10)中的 $s_m$ 代替. 得到下列的统计量 $T_m$ ,由推论2.4.3可知

$$T_w = \frac{\bar{Y} - \bar{X} - \mu_0}{S_w} \sqrt{\frac{mn}{m+n}} \sim t_{n+m-2}.$$
 (2.11)

因此我们取 $T_w = \frac{\bar{Y} - \bar{X} - \mu_0}{S_w} \sqrt{\frac{mn}{m+n}}$ 作为检验统计量.

与(一)中一样本t检验方法类似,在两样本均值差的检验问题中,用检验统计量 $T_w$  代替那儿的一样本t检验统计量T,用完全相同的讨论方式,可得检验问题(7)-(9)的水平为 $\alpha$  的否定域,只要注意在否定域中将确定临界值的t分布的自由度由n-1改为n+m-2即可.详细结果见下列表5.2.3.

这种基于检验统计量服从 $t_{n+m-2}$ 分布的检验方法,称为两样本t检验.

检验统计量 否定域  $H_0$  $H_1$  $U = \frac{\bar{Y} - \bar{X} - \mu_0}{\sqrt{\sigma_1^2/m + \sigma_2^2/n}}$  $\mu_2 - \mu_1 = \mu_0 \quad \mu_2 - \mu_1 \neq \mu_0$  $|U| > u_{\frac{\alpha}{2}}$  $\sigma_2^2$  $U|\mu_0 \sim N(0,1)$ 己  $U > u_{\alpha}$  $U < -u_{\alpha}$ 知  $\mu_2 - \mu_1 \neq \mu_0$   $T_w = \frac{\bar{Y} - \bar{X} - \mu_0}{S_w} \sqrt{\frac{mn}{m+n}}$  $\sigma_1^2$  $|T_w| >$  $\sigma_2^2$  $t_{n+m-2}(\frac{\alpha}{2})$  $T_w | \mu_0 \sim t_{n+m-2}$   $S_w^2 = \frac{(m-1)S_1^2 + (n-1)S_2^2}{n+m-2}$  $T > t_{n+m-2}(\alpha)$ 未  $T < -t_{n+m-2}(\alpha)$ 

表5.2.3 两个正态总体均值差的假设检验

**例5.2.4** 为研究正常成年男女血液红细胞平均数的差别, 检验某地正常成年男子156人, 女子74人, 计算男女红细胞的平均数和样本标准差分别为

男: 
$$\bar{X} = 465.13 \, \text{万} / mm^3$$
,  $S_1 = 54.80 \, \text{万} / mm^3$   
女:  $\bar{Y} = 422.16 \, \text{万} / mm^3$ ,  $S_2 = 49.20 \, \text{万} / mm^3$ 

假定正常成年男女红细胞数分别服从正态分布, 且方差相同. 检验正常成年人红细胞数是否与性别有关.  $(\alpha=0.01)$ 

解 设 $X_1,\ldots,X_m$  i.i.d.  $\sim N(\mu_1,\sigma^2);\ Y_1,\ldots,Y_n$  i.i.d.  $\sim N(\mu_2,\sigma^2),$  且假定这两组样本独立. 检验问题为

$$H_0: \mu_2 - \mu_1 = \mu_0 \longleftrightarrow H_1: \mu_2 - \mu_1 \neq \mu_0$$

检验的否定域为

$$D = \left\{ (X_1, \dots, X_m, Y_1, \dots, Y_n) : \left| \frac{\bar{Y} - \bar{X}}{S_w} \sqrt{\frac{mn}{m+n}} \right| > t_{n+m-2}(\frac{\alpha}{2}) \right\}$$

此处

$$m = 156, n = 74, \bar{X} = 465.13, \bar{Y} = 422.16, S_1 = 54.80, S_2 = 49.20,$$
  
 $S_w^2 = \frac{1}{n+m-2} \left[ (m-1)S_1^2 + (n-1)S_2^2 \right] = 2816.6, S_w = 53.07,$ 

查表得 $t_{228}(0.005) = 2.576$ .由

$$|T| = \left| \frac{\bar{Y} - \bar{X}}{S_w} \sqrt{\frac{mn}{m+n}} \right| = \left| \frac{422.16 - 465.13}{53.07} \sqrt{\frac{156 \times 74}{156 + 74}} \right| = 5.74 > 2.576,$$

故否定 $H_0$ ,即认为正常成年人的红细胞数与性别有关.

#### 3. 当样本容量m=n时均值差的检验—成对比较问题

前面讨论的用于两个正态总体均值差的检验中,假定了来自两个正态总体的样本是相互独立的. 但在实际问题中,有时候情况不总是这样. 可能这两个正态总体的样本是来自同一个总体上的重复观察,它们是成对出现的,而且是相关的. 例如为了观察一种安眠药的效果,记录了n 个失眠病人服药前的每晚睡眠时间 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 和服用此安眠药后每晚睡眠时间 $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$ .这里 $(X_i, Y_i)$ 是第i个病人不服用安眠药和服用安眠药每晚的睡眠时间. 它们是有关系的,不会相互独立. 另一方面, $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是n个不同失眠病人的睡眠时间,由于个人体质诸方面的条件不同,这n个观察值不能认为是来自同一个正态总体的样本.  $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$ 也是一样. 这样的数据称为成对数据. 这样的数据用两样本t检验就不合适,因为 $X_i$ 和 $Y_i$ 是同在第i个病人身上观察到的夜晚睡眠时间,所以 $Z_i = Y_i - X_i$  就消除了人的体质诸方面的差异,仅剩下安眠药的效果. 若安眠药无效, $Z_i$ 的差异仅由随机误差引起,随机误差可认为服从正态分布 $N(0,\sigma^2)$ .故可假定 $Z_1, \ldots, Z_n$ 为自 $N(\mu,\sigma^2)$ 中抽取的简单随机样本, $\mu$ 就是安眠药的平均效果. 安眠药是否有效,就归结为检验如下假设

$$H_0: \mu = 0 \longleftrightarrow H_1: \mu \neq 0$$

因为 $Z_1, \ldots, Z_n$ 被认为是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单样本,故可用关于单个正态总体均值的t检验方法. 检验的否定域为

$$D = \{(Z_1, Z_2, \dots, Z_n) : |T| > t_{n-1}(\frac{\alpha}{2})\}$$

此处 $\alpha$ 为检验水平,  $T = \sqrt{n} \, \bar{Z}/S$ 为检验统计量, 其中 $\bar{Z}$ 和 $S^2$ 为 $Z_1, Z_2, \ldots, Z_n$  的样本均值和样本方差.

**例5.2.5** 今有两台测量材料中某种金属含量的光谱仪*A*和*B*,为鉴定它们的质量有无显著差异,对该金属含量不同的9件材料样品进行测量,得到9对观察值如下:

 $\mu(\%)$ : 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00.

 $\nu(\%)$ : 0.10, 0.21, 0.52, 0.32, 0.78, 0.59, 0.68, 0.77, 0.89.

问根据实验结果, 在 $\alpha = 0.01$ 下, 能否判断这两台光谱仪的质量有无显著差异?

**解** 将光谱仪A和B对9件样品的测定值记为 $X_1, X_2, \ldots, X_9,$ 和 $Y_1, Y_2, \ldots, Y_9$ . 由于这9件样品金属含量不同,因此 $X_1, X_2, \ldots, X_9$  不能看成来自同一总体.  $Y_1, Y_2, \ldots, Y_9$ 也一样. 故需用成对比较. 记

$$Z_i = Y_i - X_i, i = 1, 2 \dots, 9.$$

若这两光谱仪质量一样, 测量得到的每对数据的差异仅由随机误差引起. 随机误差可认为服从正态分布 $N(0,\sigma^2)$ .故可假定 $Z_1,\ldots,Z_n$ 为自 $N(\mu,\sigma^2)$ 中抽取的随机样本, 要检验

$$H_0: \mu = 0 \longleftrightarrow H_1: \mu \neq 0, \qquad \alpha = 0.01$$

由表5.2.1可知此检验的否定域为

$$\{(Z_1,\cdots,Z_n): |T|>t_{n-1}(\alpha/2)\}$$

此处n = 9.由题中数据算得:

$$\bar{Z} = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^{9} Z_i = 0.06, \quad S^2 = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^{9} (Z_i - \bar{Z})^2 = 0.01505, \quad S = 0.12268$$

查表得  $t_{n-1}(\frac{\alpha}{2}) = t_8(0.005) = 3.3554$ .由于

$$|T| = \left| \frac{\sqrt{n}\bar{Z}}{S} \right| = \frac{3 \times 0.06}{0.12268} = 1.47 < 3.3554$$

故无足够证据显示两台仪器有显著差异, 因此接受 $H_0$ .

#### 四、两个正态总体方差比的检验

设**X** =  $(X_1, ..., X_m)$ 是从正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 中抽取的简单随机样本,**Y** =  $(Y_1, ..., Y_n)$ 是从正态总体 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 中抽取的简单随机样本,且合样本(**X**, **Y**) =  $(X_1, ..., X_m; Y_1, ..., Y_n)$ 独立. 讨论下列三类假设检验问题:

- (10)  $H_0: \sigma_2^2/\sigma_1^2 = 1 \longleftrightarrow H_1: \sigma_2^2/\sigma_1^2 \neq 1;$
- (11)  $H'_0: \sigma_2^2/\sigma_1^2 \le 1 \longleftrightarrow H'_1: \sigma_2^2/\sigma_1^2 > 1;$
- (12)  $H_0'': \sigma_2^2/\sigma_1^2 \ge 1 \longleftrightarrow H_1'': \sigma_2^2/\sigma_1^2 < 1;$

检验水平 $\alpha$ 给定.

记 $\bar{X}$ 和 $S_1^2$ 为 $X_1,\ldots,X_m$ 的样本均值和样本方差;  $\bar{Y}$ 和 $S_2^2$ 为 $Y_1,\ldots,Y_n$ 的样本均值和样本方差. 其中

$$S_1^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2, \qquad S_2^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2.$$

下面将着重讨论 $\mu_1$ 和 $\mu_2$ 未知时方差比的检验方法,当 $\mu_1$ 和 $\mu_2$ 已知是方差比的检验如何处理,我们将在后面给出一个说明.

首先讨论检验问题(1),即

$$H_0: \sigma_2^2/\sigma_1^2 \le 1 \longleftrightarrow H_1: \sigma_2^2/\sigma_1^2 > 1$$

由于 $S_1^2$ 和 $S_2^2$ 分别是 $\sigma_1^2$ 和 $\sigma_2^2$ 的无偏估计,并具有良好性质. 直观上看, $S_2^2/S_1^2$ 太小或者 $S_2^2/S_1^2$ 太大时, $H_0$ 不象成立. 可设想否定域的形式为

$$\{(X_1,\ldots,X_m;Y_1,\ldots,Y_n): S_2^2/S_1^2 < c_1 \text{ if } S_2^2/S_1^2 > c_2\}, c_1, c_2 \text{ fig.}$$

在 $S_2^2/S_1^2 = 1$ 的条件下, 由推论2.4.4可知

$$F = S_2^2 / S_1^2 \sim F_{n-1,m-1}. \tag{2.12}$$

因此取检验统计量为 $F = S_2^2/S_1^2$ . 记 $\theta = (\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2)$ ,为了确定否定域中的临界值 $c_1, c_2$ ,令

$$\alpha = P_{\theta} \left( S_2^2 / S_1^2 < c_1 \ \ \text{if} \ S_2^2 / S_1^2 > c_2 | H_0 \right)$$

满足上式要求的 $c_1$ 和 $c_2$ 有很多, 其中存在一对 $c_1$ ,  $c_2$ 最优, 但计算复杂, 使用不方便. 确定 $c_1$ ,  $c_2$ 的一个简单实用的方法是: 令

$$P_{\theta}\left(S_2^2/S_1^2 < c_1|H_0\right) = \alpha/2, \quad P_{\theta}\left(S_2^2/S_1^2 > c_2|H_0\right) = \alpha/2.$$

由上述两式和(2.12)易知临界值 $c_1 = F_{n-1,m-1}(1-\alpha/2), c_2 = F_{n-1,m-1}(\alpha/2),$  所以检验问题(10)的水平为 $\alpha$ 的接受域为

$$\bar{D}_{10} = \{ (\mathbf{X}, \mathbf{Y}) : F_{n-1, m-1}(1 - \alpha/2) \leqslant S_2^2 / S_1^2 \leqslant F_{n-1, m-1}(\alpha/2) \}$$

此接受域的表达式比否定域简单,使用方便,故此处采用接受域代替否定域.

用完全类似于(一) 中求检验问题(2)、(3)的方法可分别求得检验问题(11)和(12)的水平为α的否定域如下:

$$D_{11} = \{(X_1, \dots, X_m; Y_1, \dots, Y_n) : S_2^2 / S_1^2 > F_{n-1, m-1}(\alpha)\}$$
  
$$D_{12} = \{(X_1, \dots, X_m; Y_1, \dots, Y_n) : S_2^2 / S_1^2 < F_{n-1, m-1}(1 - \alpha)\}$$

这里要注意一点的是: 当 $\alpha$ 是较小的数, 如 $\alpha = 0.01$ , 0.05时, 从F-分布的分位数表上查不到 $F_{n-1,m-1}(1-\alpha)$ 的数值, 但利用第二章习题中已证明的事实

$$F_{n,m}(1-\alpha) = 1/F_{m,n}(\alpha),$$
 (2.13)

使问题获得解决. 例如从表上查不到 $F_{5,10}(1-0.01)$ 的值, 但可查到 $F_{10,5}(0.01)$ 的值, 利用公式(2.13) 可知 $F_{5,10}(1-0.01) = 1/F_{10,5}(0.01)$ ,从而可求得所要的数值.

**注5.2.3** 当 $\mu_1$ 和 $\mu_2$ 已知时, 方差比的检验方法简述如下: 当 $\mu_1$ 和 $\mu_2$ 已知时,  $\sigma_1^2$ 和 $\sigma_2^2$ 具有良好性质的无偏估计分别是

$$S_{1*}^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} (X_i - \mu_1)^2, \quad S_{2*}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (Y_i - \mu_2)^2$$

当 $\sigma_1^2/\sigma_2^2 = 1$ 时,利用推论2.4.1和F分布的定义,容易证明

$$F_* = S_{2*}^2 / S_{1*}^2 \sim F_{n, m}. {2.14}$$

因此,取检验统计量 $F_*$ 代替 $F = S_2^2/S_1^2$ , 完全类似于 $\mu_1$ 和 $\mu_2$ 未知情形的讨论, 可得到检验问题(10)-(12)的水平为 $\alpha$ 的否定域,只要注意在否定域中, 将确定临界值的F分布的自由度由n-1,m-1分别改为n,m即可. 详细结果见下列表5.2.4.

这种基于检验统计量服从F分布的检验方法, 称为F检验.

表5.2.4 两个正态总体方差比的假设检验

	$H_0$	$H_1$	检验统计量及其分布	否定域
$\mu_1$	$\sigma_2^2 = \sigma_1^2$	$\sigma_2^2 \neq \sigma_1^2$	$F_* = s_{2*}^2 / S_{1*}^2$	$F_* < F_{n,m}(1 - \alpha/2)$
$\mu_2$			$F_* _{\sigma_2^2 = \sigma_1^2} \sim F_{n,m}$	或 $F_* > F_{n,m}(\alpha/2)$
己	$\sigma_2^2 \le \sigma_1^2$	$\sigma_2^2 > \sigma_1^2$	$S_{1*}^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (X_i - \mu_1)^2$	$F_* > F_{n,m}(\alpha)$
知	$\sigma_2^2 \ge \sigma_1^2$	$\sigma_2^2 < \sigma_1^2$	$S_{2*}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - \mu_2)^2$	$F_* < F_{n,m}(1 - \alpha)$
$\mu_1$	$\sigma_2^2 = \sigma_1^2$	$\sigma_2^2  eq \sigma_1^2$	$F = s_2^2 / S_1^2$	$F < F_{n-1,m-1}(1-\alpha/2)$
$\mu_2$			$F _{\sigma_2^2 = \sigma_1^2} \sim F_{n-1,m-1}$	或 $F>F_{n-1,m-1}(\alpha/2)$
未	$\sigma_2^2 \le \sigma_1^2$	$\sigma_2^2 > \sigma_1^2$	$S_1^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2$	$F > F_{n-1,m-1}(\alpha)$
知	$\sigma_2^2 \ge \sigma_1^2$	$\sigma_2^2 < \sigma_1^2$	$S_2^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (Y_j - \bar{Y})^2$	$F < F_{n-1,m-1}(1-\alpha)$

**例5.2.6** 测得两批样本大小皆为6的电子器材电阻的均值 $\bar{X}=0.14, \bar{Y}=0.139,$  样本标准差分别为 $S_X=0.0026,$   $S_Y=0.0024,$ 假设这两批器材的电阻分别服从 $N(\mu_1,\sigma_1^2),$   $N(\mu_2,\sigma_2^2),$  均值方差皆未知,且两组样本独立,问这两批电子器件的电阻是否相同? ( $\alpha=0.05$ )

**解:** 这个问题表面看是对两个正态总体均值差的检验,但我们不知道是否有 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ ,因此首先求两个正态总体方差是否相同的检验. 如果检验认为 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ ,然后再作两样本t检验. 如果经检验否定了 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ ,则我们不能用两样本的t检验方法检验均值差,这就变成Behrens-Fisher问题,将留在本节最后解决.

首先考虑下列检验问题:

(1) 
$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \longleftrightarrow H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2, \ \alpha = 0.05.$$

由表5.2.4可知此检验的接受域是

$$\{(\mathbf{X}, \mathbf{Y}): F_{m-1,m-1}(1 - \alpha/2) \le S_X^2 / S_Y^2 \le F_{m-1,n-1}(\alpha/2)\},\$$

此处 $m=n=6,\ S_X^2/S_Y^2=0.0026^2/0.0024^2=1.17.$ 由 $\alpha=0.05$ ,查F分布表得 $F_{5,5}(0.025)=7.15.$ 由于

$$1/7.15 = F_{5,5}(1 - 0.025) < F = S_X^2/S_Y^2 = 1.17 < F_{5,5}(0.025) = 7.15,$$

故认为没有足够的证据否定 $H_0$ ,因此接受 $H_0$ .

在接受上述检验后, 我们可以假定 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ ,进一步考虑下列检验问题:

(2) 
$$H'_0: \mu_1 = \mu_2 \longleftrightarrow H'_1: \mu_1 \neq \mu_2, \ \alpha = 0.05$$
.

由表5.2.3可知此检验的否定域为

$$\{(\mathbf{X}, \mathbf{Y}): |T_w| > t_{n+m-2}(\alpha/2)\}$$

此处 $m=n=6,\ \bar{X}=0.14,\ \bar{Y}=0.139,\ S_X=0.0026,\ S_y=0.0024$ ,因此有

$$S_w^2 = \frac{1}{10}[5\times 0.0026^2 + 5\times 0.0024^2] = 6.26\times 10^{-6}, \ \ S_w = 0.0025.$$

由 $\alpha = 0.05$ ,查t-分布表得 $t_{10}(0.0025) = 2.228$ . 由于

$$|T| = \sqrt{\frac{nm}{n+m}} \left| \frac{\bar{Y} - \bar{X}}{S_w} \right| = \sqrt{3} \times \left| \frac{0.14 - 0.139}{0.0025} \right| = 0.6928 < 2.228$$

故没有充足的理由否定两批电子器件的电阻值相同,因此接受 $H'_0$